## MAP vs. Regressione Logistica

Si consideri un problema di classificazione binario descritto da due variabili aleatorie, l'ipotesi  $Y\in\{-1,1\}$  e l'osservazione  $X\in\mathbb{R}$ .

## Caso 1: modello statistico perfettamente noto.

Le due ipotesi sono equiprobabili a priori, vale a dire:

$$\pi(-1) = \mathbb{P}[Y = -1] = \frac{1}{2}, \qquad \pi(+1) = \mathbb{P}[Y = +1] = \frac{1}{2}.$$
 (1)

La distribuzione condizionata delle feature X dato Y è Gaussiana, con varianza pari a  $\sigma^2$  e media che dipende dall'ipotesi, specificamente:

$$\ell(x|Y = -1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x+1)^2}{2\sigma^2}\right\},\$$

$$\ell(x|Y = +1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x-1)^2}{2\sigma^2}\right\}.$$
(2)

- 1. Si calcoli la pmf a posteriori,  $p(y|x) = \mathbb{P}[Y=y|X=x].$
- 2. Si scelgano poi due valori per  $\sigma^2$ , indicati come  $\sigma^2_{\rm easy}$  ed  $\sigma^2_{\rm diff}$ , che siano rispettivamente rappresentativi di un problema di classificazione "facile" e di uno "difficile". (Si consiglia di scegliere valori di varianza: i) non "estremi", in modo da evitare probabilità di errore troppo piccole o troppo prossime a 1/2; e ii) sufficientemente diversi in modo da evidenziare le differenze tra i due scenari). Si rappresenti graficamente al calcolatore la funzione p(+1|x) al variare di x, per i due valori di varianza scelti. Si commenti il risultato ottenuto, mettendo in relazione la forma delle curve rappresentate e la difficoltà del problema di classificazione.
- 3. Si valuti empiricamente, attraverso simulazione Monte Carlo, la probabilità di errore del metodo MAP per i due valori di varianza scelti, e si commenti il risultato.

## Caso 2: classificazione supervisionata.

Si generi ora un training set assumendo il modello sopra descritto, per il solo valore di varianza  $\sigma_{\rm easy}^2$ . Lo studente è libero di selezionare un numero di esempi sufficientemente grande da garantire buone prestazioni degli algoritmi di apprendimento da implementare nel seguito.

- 1. Utilizzare il metodo della regressione logistica per la classificazione binaria, addestrando il sistema con un algoritmo del gradiente stocastico.
- 2. Utilizzando i parametri stimati al punto precedente, calcolare empiricamente le prestazioni (in termini di probabilità di errore) del classificatore ottenuto al punto precedente. Confrontare i risultati ottenuti con il caso di modello noto e commentare adequatamente.